Fe-Ni-SiC複合電析膜の作製に関する基礎的検討

表面処理チーム 永山 富男,山本 貴代,小谷有理子, 中村 俊博

要 旨

高精度・高信頼性電鋳製品への応用を目的として、マトリックスに低熱膨張特性を示す電析Fe-Ni合金を、分散粒子にSiCをそれぞれ用いて複合めっきを行い、得られた複合電析膜の熱膨張特性、構造及び組織について評価した結果、以下のことが判明した。

- 1. Fe-40mass%Ni-4mass%SiC複合電析膜(SiC体積分率約10vol%)がクラックフリー(厚さ約150μm)で得られ、 マトリックスFe-Ni合金の組成はFe-42mass%Niを呈した。
- 2. 得られたFe-Ni-SiC複合電析膜は、SiCを含まないFe-42mass%Ni合金電析膜と同様に、300~400℃の加熱により 相変態を伴う再結晶に起因する収縮が生じた。複合電析膜における600℃までの加熱後,室温まで冷却した際の 収縮量は、Fe-42mass%Ni合金電析膜とほぼ同等であった。
- 4. SiC粒子は部分的に凝集した状態で複合電析膜中に取り込まれており、その結果、SiC粒子の分散は粗密混在していた。今後、SiCの分散状態をより均一化するための界面活性剤の選定、及び、効果的な攪拌条件の設定等、めっき条件の最適化が必要である。

1. はじめに

鉄ーニッケル (以下, Fe-Ni) 合金は, その合金比率 により室温付近の線膨張係数 α が変化し, 中でもNi含 有率30~50mass%のFe-Ni合金の α がFe ($\alpha = 12 \times 10^{-6}$ /°C), 及びNi ($\alpha = 13 \times 10^{-6}$ /°C) 単体に比べ小さい 特徴を示すため¹⁾, これらのFe-Ni合金は, 低熱膨張材 料として半導体リードフレームや光ファイバーのパッ ケージ部品などの電子通信機器分野を中心に広く利用 されている²⁾。

近年,電子通信機器の小型化や高機能化に対応した 高密度実装が進み,それらに使用される部品の微細化 がさらに要求されているが²⁰,従来のプレスやエッチ ングなどによる加工方法では,最終製品で得られる形 状及び寸法精度に限界が見えつつある。一方,従来の 加工方法に比べ,フォトリソグラフィーと厚付けめっ き技術を組み合わせた電鋳プロセスでは高い寸法精度 で金属の微細加工が可能となるため,これまでNiまた はNi-Co合金電鋳製のメタルマスクなどの精密機械部 品,さらにフェルールなどの通信デバイス用部材が作 製されている^{3.4}。しかし,従来のNiを主成分とする電 鋳製品では温度変化に対する寸法安定性が不十分であ るため、さらに高精度・高信頼性を要求されている次 世代デバイスへの対応は困難である。そこで、Niより 低い線膨脹係数を有するFe-Ni合金電析膜を電鋳プロ セスに用いることにより、電鋳製品の温度変化に対す る寸法安定性の向上が可能になると考えられる。

低熱膨脹特性を示すFe-30~50mass%Ni合金電析に 関する報告例は少なく,僅かにD. L. Grimmettら⁵⁾によ る検討があるが,低熱膨張特性が期待できる組成のFe-Ni合金電析膜には,クラックが発生しやすいことも報 告されている⁵⁾。

我々はこれまで、Siやガラスなどの低熱膨張材料と 同等の低い線膨張係数 α を示すNi含有率42mass %の Fe-Ni合金電析膜を作製し、その熱膨張挙動及び機械的 特性に関する詳細な検討を行った⁶⁻⁷⁾。さらに最近では、 クラックフリーのインバー合金(Fe-36mass%Ni合金) 電析膜が(厚さ約100 μ m)が得られること、また、得 られたインバー合金電析膜の線膨張係数 α に及ぼす熱 処理温度の影響について検討した⁸⁾。

その結果,我々が開発した低熱膨張Fe-Ni合金電析膜

作製技術を電鋳プロセスに活用することにより、低熱 膨張特性と高寸法精度を兼ね備えた微細電鋳製品を製 造することが可能になると考えられる。しかしながら、 得られるFe-Ni合金電析膜は、合金電析膜のα値を安定 化させるための熱処理により,機械的強度が溶製合金 の値まで低下するため,低熱膨張Fe-Ni合金電鋳製品を 高い機械的強度が要求される用途に供する場合、強度 不足が課題となる。さらに、得られる電鋳製品はFe合 金であるため、耐食性を改善することも求められる。 複合めっき法は, 電解析出金属膜中に微粒子を分散さ せることにより, 電析膜の機械的特性や耐食性などの 諸物性を向上させることができる⁹。これまで目的に 応じて, 種々の複合電析膜の作製が検討され, 一部実 用化されている。例えば、電解Niマトリックス中にSiC 粒子を分散させることで電析膜に耐摩耗性を付与する ことが可能になる。また、電解Niをマトリックスとし て、Al₂O₃粒子を分散させた複合電析膜は、耐食性皮膜 として利用されている。

しかし、これまで検討された複合電析膜は、マトリッ クスにNiまたはNiを主成分とするNi合金を使用したも のがほとんどであり、低熱膨張特性を示すFe-Ni合金を マトリックスに用いた検討は見当たらない。

そこで、今回Siやガラスと同等の低い線膨張係数 α を示すFe-42mass%Ni合金電析膜をマトリックスとし、 マトリックス相と同等 α 値(約5×10⁻⁶/ $^{\circ}$)を有し、 かつ高硬度(約2500HV)のSiC粒子を複合粒子として 用いた複合めっきによりFe-Ni-SiC複合電析膜の作製 を試み、得られた複合電析膜の熱膨張特性、構造及び 組織について調べたので報告する。

2. 実験方法

2.1 電解浴及び電解条件

Fe-Ni合金電解浴組成⁶⁾は、FeSO4・7H2O 0.35mol/L (97.3g/L)、NiSO4・6H2O 0.95mol/L (250g/L)、NiCl2・ 6H2O 0.17mol/L (40g/L)、H3BO3 0.49mol/L (30g/L)、 及びCrH4NNaO3S・2H2O (サッカリンナトリウム2水和 物) 0.008mol/L (2g/L) とした。また、合金めっき浴 のpH緩 衝 剤 及 びFe³⁺の マ ス ク 剤 と し て HOOCCH2COOH (マロン酸) を0.05mol/L (5.2g/L) 添 加した。

合金電解浴は,純水に各試薬を溶解し活性炭処理を 行い調製した。合金電鋳浴のpHは,5%H2SO4水溶液及 びNiCO3・2Ni(OH)2・4H2Oを用いてpH2.5に調整した。 使用した市販試薬については、NiCO₃・2Ni(OH)₂・ 4H₂Oは試薬メーカー規格品を、その他の試薬について は特級を用いた。

複合電析膜の分散粒子には α-SiC (平均粒径約0.5µm, 10g/L) を用いた。

定電流電源(ウェハ用精密めっき電源YPP15100,(㈱) 山本鍍金試験器製)を用いて4A/dm²の電流密度で定電 流電解を行った。陰極にステンレス板(SUS304)を使 用し,陽極にはアノードバック中に挿入した純Fe板(㈱) 山本鍍金試験器製)及び電解Ni板(住友金属鉱山(㈱製) を用いた。ステンレス板は,前処理として市販の剥離 処理液(ニッカノンタック,日本化学産業(㈱製)に浸 漬後,電解に用いた。合金めっき浴は50℃に保持し, ポンプによる液循環を行った。電解後,水洗,乾燥し,得 られた複合電析膜をステンレス素地から機械的に剥離 し,各測定に供した。

2.2 複合電析膜の組成

Ni-Fe-SiC複合電析膜の合金組成は、けい光X線分析 装置(ZSX primus II、㈱リガク製)を用いて、ファン ダメンタルパラメータ(FP)法により決定した。

2.3 複合電析膜の熱膨脹測定

複合電析膜の熱膨張測定には、熱膨張計(TD-5000S, ネッチジャパン(㈱製, 圧縮荷重法(荷重3g))を用いた。 測定には、長さ20mm、幅5mmの短冊状に切断した電 析膜を用いた。測定条件は、昇温速度5 $^{\circ}$ C/min, N₂雰囲 気(200mL/min)とし、30~50 $^{\circ}$ Cにおける線膨張係数 α を求めた。

2.4 複合電析膜の構造及び組織

試料の熱処理は真空熱処理炉(高真空ガス置換炉 KDF-V50RM,(㈱デンケン製)を用い,約5mPaの真空 中で300~600℃,1h行った。

複合電析膜の構造は,X線回折装置(MXP-18,ブル カー・エイエックスエス製CuKα線,40kV,150mA)) を用いて調べた。

複合電析膜の表面形態は,電界放射型走査電子顕微 鏡 (JSM-6700F,日本電子㈱製,以下FE-SEM)により 観察した。さらに,複合電析膜の断面組織については, 試料断面を鏡面研磨した後,光学顕微鏡により評価す ると共に,集束イオンビーム試料作製装置 (JEM-9310FIB,日本電子㈱製,以下FIB)で加工した試料を 用いてFE-SEMにより観察した。

3. 結果及び考察

3.1 Fe-Ni-SiC複合電析膜の組成及び組織

本電解条件において、Fe-40mass%Ni-4mass%SiCの組 成の複合電析膜が得られた。マトリックス相としての Fe-Ni合金の合金比率は、Fe:Ni=0.583:0.417となり、 マトリックス相はFe-42mass%Niの組成を呈した。そこ で、マトリックスFe-42mass%Niの組成を呈した。そこ で、マトリックスAFE-42mass%Niの組成を呈した。そこ で、マトリックスFe-42mass%Niの組成を呈した。そこ で、マトリックスFe-42mass%Niの にの密度を3.2g/cm とし、得られた複合電析膜中のSiCの体積分率を算出 した結果、約10vol%となった。これまで、Ni電析膜中 に適用される耐摩耗性膜が作製されている⁹⁾。今回、 これらの複合電析膜と同程度のSiC含有量のFe-Ni-SiC 複合電析膜の作製が可能であることが判明した。

図1にFe-Ni-SiC複合電析膜の表面形態及び断面組 織を示す。複合電析膜の表面形態(FE-SEM像,図1

(a) 及び(b)) 及び断面組織(光学顕微鏡像,図1 (c))から、複合電析膜は、厚さ約150µmの自立膜と して得られ、クラック、ボイド等のマクロな欠陥は観 察されなかった。従って、Fe-Ni-SiC複合電析膜の電鋳 製品への応用が期待される。

複合電析膜の表面及び断面において, 膜中に取り込 まれたSiC粒子が観察されたが, SiC粒子は, マトリッ クス中に1~2µm程度の領域で凝集しており, SiC粒子 の分散は粗密混在状態であった。

3.2 Fe-Ni-SiC複合電析膜の熱膨張特性

図2に得られたFe-Ni-SiC複合電析の熱膨張曲線に ついて,SiCを含まないFe-42mass%合金電析膜及び溶 製Fe-42mass%Ni合金の結果と併せて示す。Fe-Ni-SiC複 合電析膜は,既報⁶⁾のFe-42mass%Ni合金電析膜の結果 と同様に,100℃付近から熱膨張曲線の傾きが小さくな り,350℃付近で急激な収縮が生じた。その後,600℃ までの加熱,室温までの冷却,さらに600℃までの再加 熱時には,600℃からの冷却時と一致し,連続的な膨張・ 収縮挙動を呈した。複合電析膜における600℃までの加 熱後,室温まで冷却した際の収縮量は約0.2%であり, Fe-42mass%Ni合金電析膜と同等であった。再加熱時の 熱膨張曲線は,溶製Fe-42mass%Ni合金の結果とほぼ一 致した。



図2 Fe-40mass%Ni-4mass%SiC複合電析膜, Fe-42mass%Ni電析膜,及び溶製Fe-42mass%Ni 合金の熱膨張曲線



図1 Fe-Ni-SiC複合電析膜の表面形態(FE-SEM像, (a)及び(b)),及び断面組織(光学顕微鏡像, (c))

図3に複合電析膜の線膨張係数 α (30~50°C)に及 ぼす熱処理の影響を示す。めっきしたままの複合電析 膜の α 値は、8.5×10⁻⁶/°Cを示した。400°C以上の熱処 理により α 値は低下し、溶製Fe-42mass%Ni合金と同等 の約6×10⁻⁶/°Cを示した。複合電析膜の α 値は、SiCを 含まないFe-42mass%Ni合金膜と同様に、400°C以上の 熱処理により α が低下することが判明した。



図3 Fe-40mass%Ni-4mass%SiC複合電析膜の線膨 張係数(30~50℃)に及ぼす熱処理温度の影響

3.3 Fe-Ni-SiC複合電析膜の構造及び組織に及ぼす熱 処理の影響

Fe-Ni-SiC複合電析膜の熱膨張特性についてさらに 検討するために、複合電析膜の結晶構造および組織の 熱処理による変化について調べた。

図4にFe-Ni-SiC複合電析膜のX線回折図形に及ぼす 熱処理の影響を示す。図中には、複合めっきに用いた α-SiCのX線回折図形も付記する。

めっきしたままのFe-Ni-SiC複合電析膜には,fcc相と bcc相から形成されるFe-Ni合金マトリックス相と分散 粒子のSiCの回折パターンが検出された。

300℃以上の熱処理により、Fe-Ni合金マトリックス 中のbcc相が減少し、fcc相の存在比が増大した。さら に複合電析膜に収縮が生じるとともに、膜の α 値が溶 製Ni-42mass%Fe合金と同等値まで低下した400℃の熱 処理後では、マトリックス相はfcc相のほぼ単相合金と なり、また再結晶を示唆する回折ピークの半値幅の減 少が生じた。このときfcc相の格子定数はa=0.3596nm を示し、めっきしたままの値から変化せず溶製Ni-42mass%Fe合金の値¹⁰⁾と良く一致した。またSiC相に由 来する回折パターンについては、熱処理による顕著な 変化は観察されなかった。



図 4 Fe-40mass%Ni-4mass%SiC複合電析膜のXRDパターンに及ぼす熱処理温度(熱処理時間1h)の影響 (a)熱処理なし,(b) 300℃,(c) 400℃,

⁽d) 500°C, (e) 600°C

図5に複合電析膜の断面組織(反射電子像)に及ぼ す500℃,1h熱処理の影響を示す。なお、断面組織写真 中の縦筋はFIB加工時に生じるビーム痕である。

めっきしたままの複合電析膜の断面組織は,膜中に 取り込まれたSiC粒子と,数10nmの非常に微細な粒子 と数100nmの比較的粗大な粒子からなるマトリックス が観察された。





めっきしたまま

500℃, 1h 熱処理後

図5 Fe-40mass%Ni-4mass%SiC複合電析膜の組織 に及ぼす熱処理の影響

複合電析膜のマトリックス相は500℃,1hの熱処理に より再結晶・粒成長が生じていることが確認され,fcc 単相の等軸粒子にSiC粒子が分散した組織を呈した。

我々は、SiC粒子を含まないFe-42mass%Ni合金電析 膜については、めっきしたままの数10nmの極微細組織 が、350℃で加熱再結晶が生じ、さらに500℃の熱処理 により粒成長が生じ、また、電析膜の350℃までの加熱 で生じる収縮は、bcc相と比べ充填密度の高いfcc単相 合金への変化、及び、回復・再結晶による格子欠陥の 消滅で生じる比重(重量密度)の上昇に起因すること を明らかにした⁶。

以上の結果から,Fe-Ni-SiC複合電析膜のマトリッ クス相は,Fe-42mass%Ni合金電析膜と同様に,300~ 400℃の熱処理によりfcc+bcc混相からfcc相のほぼ単 相合金に変化すると共に再結晶(一次再結晶)が生じ, さらに高温での熱処理により粒成長が生じ,Fe-Ni合金 のfcc単相マトリックス中にSiC粒子が分散した組織を 呈することが判明した。また複合電析膜は,これら熱処 理による相変態による充填密度の増大及び格子欠陥の 消滅による組織変化により収縮が生じると考えられる。

溶製Ni-42mass%Fe合金が,低熱膨張特性を発現する ためには,fcc相 (fccγFeNi)を形成することで反強磁 性を呈する必要がある¹¹⁾。既報⁶⁾のFe-42mass%Ni合金 電析膜は,めっきしたままでは,反強磁性のfcc相と強 磁性を示すbcc相が共存しているため,溶製Ni42mass%Fe合金の α 値に比べ,高 α 値を示したと考え られる。さらに350[°]C以上の熱処理により,合金電析膜 はfcc相単相に相変態し,その結果,溶製Ni-42mass%Fe 合金と同等の α 値まで低下したと推察される。

今回得られた複合電析膜の α 値は、めっきしたまま では8.5×10⁻⁶/Cを示し、さらに400[°]C以上の熱処理に より α が低下し、溶製Fe-42mass%Ni合金と同等の約 6×10⁻⁶/Cを示したのは、SiCを含まないFe-42mass%Ni 合金膜と同様に、強磁性を示すbcc相を含むマトリック ス相が、熱処理により反強磁性のfcc相単相に相変態し たためであると考えられる。

また,SiC粒子は部分的に凝集した状態で複合電析 膜中に取り込まれており,その結果,SiC粒子の分散 は粗密混在していた。そのため、今後,SiCの分散状 態をより均一化するための界面活性剤の選定,及び, 効果的な攪拌条件の設定等,めっき条件の最適化が必 要である。

4. まとめ

高精度・高信頼性電鋳製品への応用を目的として、 マトリックスに低熱膨張特性を示す電析Fe-Ni合金を、 分散粒子にSiCをそれぞれ用いて複合めっきを行い、 得られた複合電析膜の熱膨張特性、構造及び組織につ いて評価した結果、以下のことが判明した。

- Fe-40mass%Ni-4mass%SiC複合電析膜(SiC体積分 率約10vol%)がクラックフリー(厚さ約150µm)で得 られ、マトリックスFe-Ni合金の組成はFe-42mass%Ni を呈した。
- 2. 得られたFe-Ni-SiC複合電析膜は,SiCを含まない Fe-42mass%Ni合金電析膜と同様に,300~400℃の加 熱により相変態を伴う再結晶に起因する収縮が生じ た。複合電析膜における600℃までの加熱後,室温ま で冷却した際の収縮量は,Fe-42mass%Ni合金電析膜 とほぼ同等であった。
- 複合電析膜の線膨張係数(30~50℃)は、めっきしたままでは8.5×10⁻⁶/℃を示し、400℃以上の熱処理後は約6×10⁻⁶/℃を呈し、溶製Fe-42mass%Ni合金の線膨張係数(5.9×10⁻⁶/℃)と同等の値を示した。 熱処理後はfcc単相の等軸粒子にSiC粒子が分散した組織を呈した。
- 4. SiC粒子は部分的に凝集した状態で複合電析膜中 に取り込まれており、その結果、SiC粒子の分散は粗 密混在していた。今後、SiCの分散状態をより均一化

するための界面活性剤の選定,及び,効果的な攪拌 条件の設定等,めっき条件の最適化が必要である。

付 記

本研究で使用した電界放射型走査電子顕微鏡,集束 イオンビーム試料作製装置及びけい光X線分析装置は, それぞれ平成15及び19年度JKA補助物件であり,付記 して謝意を表す。

さらに本研究は、地域イノベーションクラスタープ ログラムグローバル型(第Ⅱ期)「京都環境ナノクラス ター」における研究成果の一部であることを付記して 謝意を表す。

参考文献

- 斎藤英夫,藤森啓安:日本金属学会会報,7,263 (1968).
- 坂本光雄: "よくわかるIC周辺材料と技術", p.67, 日刊工業新聞社 (1993).
- 3) 水谷 泰, 永山富男:表面技術, 55, 237 (2004).
- 4) 伊勢秀夫: "電鋳技術と応用", p.7, 槙書店 (1996).
- 5) D. L. Grimmett, M. Schwartz, K. Nobe : J. *Electrochem. Soc.*, 140, 973 (1993).
- 6) 永山富男,水谷 泰,中村俊博,篠原長政:表面 技術,57,733 (2006).
- 7) 永山富男,水谷 泰,加藤洋平,小寺泰光,中村 俊博,篠原長政:表面技術,58,675 (2007).
- 4) 山本貴代,永山富男,中村俊博,水谷 泰:表面 技術,62,702 (2011).
- 9) 榎本英彦,古川直治,松村宗順:"複合めっき", p.7日刊工業新聞社(1989).
- W. B. Pearson : Handbook of Lattice Spacings and Structure of Metals and Alloys, p. 638, Pergamon Press, (1958).
- 11) R. J. Weiss : Proc. Phys. Soc., 82, 281 (1963).